

Ochrona własności intelektualnej

WM

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Studia I stopnia o profilu:

A ■

P □



Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej	Kod przedmiotu ZIP 1 N 05 45-0_0
Status przedmiotu:	Przedmiot obowiązkowy
Język wykładowy:	Język polski
Rok: III	Semestr: V
Nazwa specjalności:	
Rodzaj zajęć i liczba godzin:	Studia niestacjonarne
Wykład	10
Ćwiczenia	-
Laboratorium	-
Projekt	-
Liczba punktów ECTS:	1

Cel przedmiotu	
C1	Zapoznanie studentów z rodzajami dóbr własności intelektualnej i podstawowymi pojęciami z zakresu ochrony własności intelektualnej (tj. własności przemysłowej i prawa autorskiego).
C2	Zapoznanie studentów z warunkami i podstawami prawnymi ochrony zarówno własnej pracy twórczej, jak i tej którą będą mogli wykorzystać w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa.
C3	Zapoznanie studentów z możliwościami i zasadami eksploataowania i komercyjnego wykorzystania dóbr własności intelektualnej

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji	
1	Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego
2	Umiejętność posługiwania się wyszukiwarkami internetowymi
3	Zdolność logicznego myślenia

Efekty kształcenia	
	W zakresie wiedzy:
EK 1	Znajomość rodzajów i podstawowej charakterystyki dóbr własności intelektualnej oraz przesłanek i podstaw prawnych ich ochrony
EK 2	wiedza na temat umów w prawie własności intelektualnej oraz możliwości korzystania z chronionych dóbr własności intelektualnej
EK 3	Wiedza na temat baz danych dóbr własności intelektualnej i znajomość systemów klasyfikacji patentowej; wiedza na temat zasad sporządzania opisu patentowego; znajomość pojęć zdolność patentowa i czystość patentowa
	W zakresie umiejętności:
EK 4	umiejętność identyfikacji konkretnych dóbr własności intelektualnej podlegających ochronie prawnej w ramach danego przedsiębiorstwa.
EK 5	Podstawowa umiejętność sprawdzenia w bazach danych informacji na temat chronionych dotychczas dóbr własności przemysłowej
	W zakresie kompetencji społecznych:
EK 6	docenia wartość wiedzy i efektów twórczego działania; wykazuje umiejętność logicznego myślenia analizując przykłady z orzecznictwa, ilustrujące zagadnienia teoretyczne.

Treści programowe przedmiotu		
Forma zajęć – wykłady		
	Treści programowe	Liczba godzin

W1	Pojęcie własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobra niematerialnego	1
W2	Wstępna charakterystyka wszystkich dóbr własności intelektualnej, do których zalicza się: utwory, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, oznaczenia przedsiębiorstw, firmy przedsiębiorców, know-how, nowe odmiany roślin.	1
W3	Krajowe i międzynarodowe systemy ochrony patentowej (UPRP, EPC, PCT), przesłanki zdolności patentowej wynalazku oraz przesłanki uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy, a pojęcie czystości patentowej, rozwiązania niepodlegające opatentowaniu (wyłączenia patentowe).	1
W4	Pojęcie podmiotu uprawnionego do patentu i podmiotu uprawnionego z patentu, prawa majątkowe i osobiste wynalazcy, zakres prawa z patentu, wygaśnięcie i unieważnienie patentu, naruszenie patentu (roszczenia), dodatkowe prawo ochronne - SPC (przedłużenie ochrony patentowej), Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP), podstawowe bazy danych w zakresie wynalazków, podstawowe zasady sporządzania opisu patentowego	1
W5	Zasady rozporządzania dobrami własności intelektualnej (m.in. umowa licencyjna, umowa o przeniesienie prawa do dobra niematerialnego).	1
W6	Rodzaje znaków towarowych, krajowe (UPRP), międzynarodowe (Porozumienie Madryckie i Protokuł do Porozumienia) i wspólnotowe (CTM) systemy ochrony znaków towarowych, zdolność odróżniająca znaku towarowego, względne przeszkody rejestracji znaku towarowego.	1
W7	bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, zakres i ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy, unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy	1
W8	Przedmiot prawa autorskiego (utwór) i podmiot prawa autorskiego, treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe, przejście autorskich praw majątkowych)	1
W9	Ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych, dozwolony użytek osobisty chronionych utworów, dozwolony użytek publiczny chronionych utworów oraz prawnoautorska ochrona programów komputerowych	1
W10	Test zaliczeniowy	1
	Suma godzin:	10

Narzędzia dydaktyczne	
1	Prezentacje multimedialne
2	Wykład konwersatoryjny
3	Omawianie przykładów z orzecznictwa dla praktycznego zilustrowania zagadnień teoretycznych
4	Internet (bazy danych Urzędu Patentowego RP oraz bazy międzynarodowe, klasyfikacje stosowane w dziedzinie własności przemysłowej)

Sposoby oceny	
Ocena podsumowująca	
P1	Test

Obciążenie pracą studenta	
Forma aktywności	Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych – łączna liczba godzin w semestrze	10
Przygotowanie się do zajęć – łączna liczba godzin w semestrze	20
Suma	30
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu	1

Literatura podstawowa i uzupełniająca	
1	Zbiór podstawowych przepisów: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.,

	Nr 19, poz. 1117 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 80 z 2000 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1119 z późniejszymi zmianami)
2	T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej, Podręcznik akademicki, Warszawa 2008
3	J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008
4	Pyrża A. (red.), Poradnik wynalazcy, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009
5	Kotarba W. Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, ORGMASZ 2001
6	Vall du M., Prawo patentowe, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008

Macierz efektów kształcenia					
Efekt kształcenia	Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)	Cele przedmiotu	Treści programowe	Narzędzia dydaktyczne	Sposób oceny
EK 1	ZIP1A_W06+++	C1, C2	W1-W2, W3-W4, W6, W7, W8, W9	1,2,3	P1
EK 2	ZIP1A_W06+++	C3	W5, W9	1,2,3	P1
EK 3	ZIP1A_W06+++	C2, C3	W4	1,2,3,4	P1
EK 4	ZIP1A_U18+++	C1	W1, W2, W6, W8	1,2,3,4	P1
EK 5	ZIP1A_U18+++	C2	W4	2,3,4	P1
EK 6	ZIP1A_K01+++	C3	W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9	1,2,3,4	P1

Formy oceny – szczegóły				
	Na ocenę 2 (ndst)	Na ocenę 3 (dst)	Na ocenę 4 (db)	Na ocenę 5 (bdb)
EK1	Nie spełnia kryteriów wymaganych co najmniej na ocenę 3 (dst)	Zna rodzaje i podstawową charakterystykę dóbr własności intelektualnej, potrafi wymienić przynajmniej 2 wyłączenia od ochrony wynalazku i znaku towarowego	Zna rodzaje i podstawową charakterystykę dóbr własności intelektualnej oraz możliwości ich ochrony, potrafi wymienić przynajmniej 3 wyłączenia od ochrony wynalazku i znaku towarowego.	Zna rodzaje dóbr własności intelektualnej, systemy prawne ich ochrony i przesłanki uzyskania ochrony danego dobra niematerialnego, potrafi wymienić przynajmniej 4 wyłączenia od ochrony wynalazku i znaku towarowego (przeszkody ochrony)
EK2	Nie spełnia kryteriów wymaganych co najmniej na ocenę 3 (dst)	potrafi wymienić rodzaje umów w zakresie dóbr własności intelektualnej	potrafi wymienić rodzaje umów w zakresie dóbr własności intelektualnej oraz potrafi zdefiniować te umowy	potrafi wymienić rodzaje umów w zakresie dóbr własności intelektualnej oraz potrafi zdefiniować te umowy i wymienić istotne elementy ich treści
EK3	Nie spełnia kryteriów wymaganych co najmniej na ocenę 3 (dst)	Zna podstawowe bazy danych dóbr własności przemysłowej; potrafi wymienić elementy opisu patentowego	zna podstawowe bazy danych dóbr własności przemysłowej, zna system klasyfikacji patentowej; potrafi wymienić elementy opisu patentowego i opisu wynalazku	Zna bazy danych dóbr własności przemysłowej i podstawowe kryteria poszukiwań w tych bazach; zna system klasyfikacji patentowej oraz klasyfikacji towarów i usług; zna pojęcie zdolność patentowa i czystość patentowa; potrafi

				wymienić elementy opisu patentowego i opisu wynalazku oraz podać cechy zastrzeżeń patentowych
EK4	Nie spełnia kryteriów wymaganych co najmniej na ocenę 3 (dst)	Potrafi zidentyfikować 2 dobra własności intelektualnej podlegających ochronie prawnej w ramach przykładowego przedsiębiorstwa	Potrafi zidentyfikować 3 dobra własności intelektualnej podlegających ochronie prawnej w ramach przykładowego przedsiębiorstwa	Potrafi zidentyfikować 4 konkretne dobra własności intelektualnej podlegających ochronie prawnej w ramach przykładowego przedsiębiorstwa
EK5	Nie spełnia kryteriów wymaganych co najmniej na ocenę 3 (dst)	Potrafi odnaleźć w internecie podstawowe bazy danych dóbr własności przemysłowej	Potrafi odnaleźć w internecie podstawowe bazy danych dóbr własności przemysłowej; potrafi sprawdzić w bazach danych informacje na temat chronionych dotychczas znaków towarowych	Potrafi odnaleźć w internecie podstawowe bazy danych dóbr własności przemysłowej; potrafi sprawdzić w bazach danych informacje na temat chronionych dotychczas znaków towarowych i wynalazków
EK6	Nie spełnia kryteriów wymaganych co najmniej na ocenę 3 (dst)	docenia wartość wiedzy i efektów twórczego działania zdając sobie sprawę z możliwości ochrony dóbr własności intelektualnej	docenia wartość wiedzy i efektów twórczego działania zdając sobie sprawę z możliwości ochrony dóbr własności intelektualnej i zasad tej ochrony	docenia wartość wiedzy i efektów twórczego działania zdając sobie sprawę z możliwości ochrony dóbr własności intelektualnej i zasad tej ochrony; wykazuje umiejętność logicznego myślenia analizując przykłady z orzecznictwa, ilustrujące zagadnienia teoretyczne

Autor programu:	Dr Joanna Sitko
Adres e-mail:	j.sitko@pollub.pl
Jednostka organizacyjna:	Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania PL
Osoba, osoby prowadzące:	Dr Joanna Sitko, mgr Tomasz Milczek, mgr Mieczysław Hasiak